# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-208739

(43) Date of publication of application: 03.08.2001

(51)Int.CI.

GO1N 30/72 GO1N 27/62 GO1N 30/02 GO1N 30/26

GO1N 30/48 GO1N 30/88

(21)Application number: 2000-021875

(71)Applicant: KAWASAKI STEEL CORP

(22)Date of filing:

31.01.2000

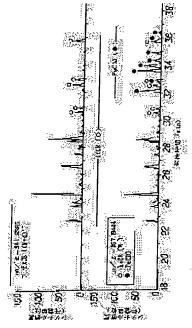
(72)Inventor: SHIMURA MAKOTO

(54) GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY FOR PCDD, PCDF, AND co-PCB

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas chromatography mass spectrometry capable of speedily quantitatively determining and analyzing PCDD, PCDF, AND co-PCB.

SOLUTION: In GC-MAS for polychlorodibenzoparadioxin(PCDD), polychlorodibenzofuran(PCDF), coplanar PCB(co-PCB), a sample solution in which PCDD, PCDF, co-PCB are eluted to the same partition is used, and 4-5 chlorinated [PCDD and PCDF] with M+ and/or (M+2)+ as monitor ions, 6 chlorinated [PCDD, PCDF] with one type or more selected from M+, (M+2)+, and (M+4)+ as monitor ions. 7-8 chlorinated [PCDD, PCDF] with (M+2)+ and/or (M+4)+ as monitor ions, 4-5 chlorinated PCB with (M+2)+ and/or (M+4)+ as monitor ions, and 6-7 chlorinated PCB with one type or more selected from (M+2)+, (M+4)+, and (M+6)+ as monitor ions are subjected to mass analysis by a selected-ion monitoring method in the gas chromatography mass spectrometry.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.08.2002

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3692886

[Date of registration]

01.07.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

2005 /12 /20

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-208739

(P2001 - 208739A)

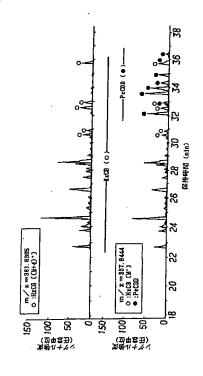
(43)公開日 平成13年8月3日(2001.8.3)

(51) Int.Cl.7		FΙ					テーマコード( <del>参考</del> )			
G01N	30/72	設別記号		G01N 3		30/72		Α		
	27/62					27/62	С			
	·	ZAB						ZΑ	вV	
	30/02					30/02			Α	
	30/26					30/26			Α	
			審查請求	未請求	請求	項の数 5	OL	(全	3 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号 (22)出願日	+	特顧2000-21875(P2000-21875) 平成12年1月31日(2000.1.31)		兵庫県 号 (72)発明者 志村			以鉄株式会社 県神戸市中央区北本町通1丁目1番28 眞			
						千葉県 鉄株式	会社技行			1番地 川崎製
				(74)	人 <b>更分</b>	1000999 弁理士		英一		

## (54) 【発明の名称】 PCDD、PCDFおよびco-PCBのガスクロマトグラフー質量分析方法

#### (57)【要約】

【課題】 PCDD、PCDF、co-PCBを迅速に定量分析することが可能なガスクロマトグラフー質量分析法の提供。 【解決手段】 ポリクロロジベンゾバラダイオキシン (PCDD)、ポリクロロジベンゾフラン (PCDF)、コプラナーPCB (co-PCB)のCC-MSにおいて、PCDD、PCDF、co-PCBを同一画分に溶出した試料溶液を用い4~5塩素化 (PCDD、PCDF) は M \* および/または (M+2)\*、6塩素化 (PCDD、PCDF) は M \* 、(M+2)\*、(M+4)\* から選ばれる1種以上、7~8塩素化 (PCDD、PCDF) は (M+2)\* および/または (M+4)\*、4~5塩素化PCBは(M+2)\* および/または (M+4)\*、6~7塩素化PCBは(M+2)\* 、(M+4)\* 、(M+6)\* から選ばれる1種以上をモニターイオンとして選択イオンモニター法で質量分析するガスクロマトグラフー質量分析法。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 試料溶液中のポリクロロジベンゾバラダ イオキシン (PCDD)、ポリクロロジベンゾフラン (PCD F) およびコプラナーPCB (co-PCB)のガスクロマトグラ フー質量分析 (:CC-MS) において、前記CC-MS の試料溶 液として、PCDD、PCDFおよびco-PCBを同一画分に溶出し て得た溶出液および/または該溶出液の濃縮液を用い、 4~5塩素化PCDDなよび4~5塩素化PCDFについては M ・ および/または (M+2) ' 、 6 塩素化PCDDおよび 6 塩素 化PCDFについては M'、 (M+2) および (M+4) から選 ばれる1種または2種以上、7~8塩素化PCDDおよび7 ~8 塩素化PCDFについては (M+2) および/または (M+ 4) 4~5塩素化PCB については (M+2) および/ま たは (M+4)'、6~7塩素化PCB については (M+2)'、 (M+4) および (M+6) から選ばれる1種または2種以 上をモニターイオンとして選択イオンモニター法で質量 分析することを特徴とするPCDD、PCDFおよびco-PCBのガ スクロマトグラフー質量分析方法。

【請求項2】 前記GC-MS の試料溶液として、試料を粗 ー、さらにアルミナカラムクロマトグラフィーを行い、 PCDD、PCDFおよびco-PCBを同一画分に溶出して得た溶出 液および/または該溶出液の濃縮液を用いることを特徴 とする請求項1記載のPCDD、PCDFおよびco-PCBのガスク ロマトグラフー質量分析方法。

【請求項3】 前記アルミナカラムクロマトグラフィー のアルミナとして、中性アルミナを用いることを特徴と する請求項2記載のPCDD、PCDFおよびco-PCBのガスクロ マトグラフ-質量分析方法。

【請求項4】 前記GC-MS のGCカラムとして、液相が微 極性のキャピラリーカラムを用いることを特徴とする請 求項1~3のいずれかに記載のPCDD、PCDFおよびco-PCB のガスクロマトグラフー質量分析方法。

【請求項5】 前記GC-MS のGCカラムとして、液相が、 フェニル基の含有量が5~50 mol%であるフェニル-メ チルポリシロキサンであるキャピラリーカラムを用いる ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のPCD D、PCDFおよびco-PCBのガスクロマトグラフー質量分析 方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、気体、液体、ある いは固体中の微量のPCDD、PCDFおよびco-PCBを、迅速か つ簡易な方法で効率的に定量分析することが可能なPCD D. PCDFおよびco-PCBのガスクロマトグラフー質量分析 方法に関する。

#### [0002]

[従来の技術] 大気、排ガスなどの気体、河川水、湖沼 水などの環境水、排水、埋立処分場の浸出水などの液 体、あるいは焼却灰、土壌、底質(:海底、湖底、沼

底、河川底の表面を構成する物質)、排水スラッジなど の固体中に含まれる有機化合物の定性および定量は、環 境分析として日常的におこなわれている。

【0003】とれらの有機化合物のなかでも、近年、特 にダイオキシン類 (PCDO、PCDF) がその毒性の大きさか ら重要な分析対象物として分析の必要性が増し、さらに 最近、ダイオキシン類に加えてPCB の異性体のうち二つ のベンゼン環が共平面構造をとるKB(:co-PCB)の分析 の必要性が増している。PCDQ PCDFおよびco-PCBの分析 10 を目的とする試料の前処理工程においては、一般に、硫 酸処理、シリカゲルクロマトグラフィー、およびアルミ ナクロマトグラフィーなどの処理を行う。

【0004】図3に、従来法の試料前処理工程のフロー シートを示す。すなわち、従来法では前処理工程におい て、PCDDおよびPCDFを含む画分とco-PCBを含む画分とに 分け、得られた2種類の試料溶液各々のガスクロマトグ ラフー質量分析(以下、GC-MS もしくはGC-MS 測定とも 記す)を行い異性体別に定量する(「廃棄物処理におけ るダイオキシン類及びコプラナーPCB 標準測定分析マニ 抽出後、硫酸処理、シリカゲルカラムクロマトグラフィ 20 ュアル」、有害廃棄物の分析手法に関する国際比較研究 委員会 有機ハロゲン化合物分析技術小委員会、平成10 年3月)。

> 【0005】すなわち、従来の試料の前処理方法におい ては、PCDD/PCDFとco-PCBとを分画するために、塩基性 アルミナによるアルミナクロマトグラフィーを用い、溶 離溶媒の組成を変えることにより分画を行っているが、 アルミナは製造ロット、保存状態、活性化処理の条件に より再現性のよい活性度を得ることが難しく、この結果 溶離条件が変化し、分画が実際上容易ではなかった。

【0006】また、CC-MS 測定においては、PCDDおよび PCDF全塁性体分析のための2回の測定およびco-PCB異性 体の測定、すなわち合計3回のCC-MS 測定が必要とな る。すなわち、PCDD、PCDFに加えてco-PCBも分析する場 合、試料の前処理およびGC-MS 測定の各工程が複雑で、 また分析に長時間を要していた。以上述べたように、従 来、co-PCBも含めたダイオキシン類を効率的に分析する 方法は確立されていない。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、気体、液 40 体、あるいは固体中の微量のPCDD、PCDFおよびco-PCB を、迅速かつ簡易な方法で効率的に定量分析することが 可能なPCDD、PCDFおよびco-PCBのガスクロマトグラフー 質量分析方法を提供することを目的とする。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、試料溶液中の ポリクロロジベンゾパラダイオキシン(PCDD)、ポリク ロロジベンゾフラン (PCDF) およびコプラナーPCB (co-PCB)のガスクロマトグラフ-質量分析(:CC-M5)におい て、前記GC-MS の試料溶液として、PCDD、PCDFおよびco 50 -PCBを同一画分に溶出して得た溶出液および/または該

浴出液の濃縮液を用い、4~5塩素化PCDDおよび4~5 塩素化PCDFについては M および/または (M+2)'、6 塩素化PCDDおよび6塩素化PCDFについては M 、 (M+2) \* および(M+4)\* から選ばれる1種または2種以上、7 ~8塩素化PCDDおよび7~8塩素化PCDFについては (M+ 2) および/または (M+4) 、4~5 塩素化PCB につい ては (M+2)' および/または (M+4)' 、6~7塩素化PC B については (M+2)'、 (M+4)' および (M+6)' から選 ばれる! 種または2種以上をモニターイオンとして選択 イオンモニター法で質量分析することを特徴とするPCD D、PCDFおよびco-PCBのガスクロマトグラフ-質量分析 方法である。

[0009]前記した本発明においては、前記CC-WS の 試料溶液として、試料を粗抽出後、硫酸処理、シリカゲ ルカラムクロマトグラフィー、さらにアルミナカラムク ロマトグラフィーを行い、PCDD、PCDFおよびco-PCBを同 一画分に溶出して得た溶出液および/または該溶出液の **濃縮液を用いることが好ましい(本発明の第1の好適態** 様)。

[0010]なお、前記した本発明の第1の好適態様に 20 おいては、硫酸処理後、シリカゲルカラムクロマトグラ フィーを行い、その後アルミナカラムクロマトグラフィ ーを行うことが好ましい。また、前記した本発明の第1 の好適態様においては、前記アルミナカラムクロマトグ ラフィーのアルミナとして、中性アルミナを用いること が好ましい(本発明の第2の好適態様)。

【0011】また、前記した本発明、本発明の第1の好 適態様、第2の好適態様においては、前記GC-MS のGCカ ラムとして、液相が微極性のキャピラリーカラムを用い るととが好ましい。また、前記した本発明、本発明の第 1の好適態様、第2の好適態様においては、前記GC-MS のCCカラムとして、液相が、フェニル基の含有量が5~ 50 mo1%であるフェニルーメチルポリシロキサンである キャピラリーカラムを用いることが好ましい。

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明をさらに詳細に説明 する。本発明者は、前記した従来技術の問題点を解決す るために鋭意検討した結果、下記[1] の試料前処理方法 を用い、下記[2] のガスクロマトグラフー質量分析方法 で分析を行うことによって、PCDD、PCDFおよびco-PCB を、迅速かつ簡易な方法で効率的に定量分析することが 可能であるととを見出し本発明に至った。

【0013】以下、本発明における[1] 試料前処理方 法、[2] ガスクロマトグラフー質量分析方法の順に説明

[1] 試料前処理方法:図2に、本発明に係わる試料前処 理工程のフローシートの一例を示す。 ダイオキシン類お よびPCB を含む試料の前処理は、(1) 試料からダイオキ シン類およびPCB を有機溶媒で抽出し、粗抽出液を得る 抽出工程および(2) 前記粗抽出液中からダイオキシン類 50 オキシン類およびPCB を抽出することができ、試料の乾

およびPCB 以外の成分をできるだけ除去し、PCDD、PCDF およびco-PCBを同一画分に溶出する精製工程に大別する ととができる。

【0014】(1) 抽出(粗抽出)工程:ダイオキシン類 およびPCB の抽出(粗抽出)方法は、公知の方法で行う ことができるが、試料中の水分の影響が考えられる場合 は、例えば、本発明者が提案した特願平11-20279 号あ るいは特願平11-75647 号の下記方法①、②を用いてダ イオキシン類およびPCB を抽出することが好ましい。

【0015】の脱水剤保持部を有する抽出装置を用いた ダイオキシン類およびPCB の抽出:

抽出装置:試料および有機溶媒を収納する試料抽出容器 と、該試料抽出容器より上方に配設されると共に該試料 抽出容器と連接管で連接された還流冷却器を有する抽出 装置で、前記連接管内に脱水剤保持部を有する抽出装置 を用いる。

【0016】ダイオキシン類およびPCB の抽出(粗抽 出):上記した抽出装置を用い、前記試料抽出容器に、 試料と、常圧における沸点が100°Cを超える有機溶媒を 収納すると共に、前記脱水剤保持部に脱水剤を充填した 後、試料抽出容器内の試料および有機溶媒を加熱し、有 機溶媒の還流条件下で試料中のダイオキシン類およびR B の抽出を行う。

【0017】なお、脱水剤としては、特に限定されると とはなく、吸水性があり、使用有機溶媒に溶解しない脱 水剤であればよく、例えば、無水硫酸ナトリウム、炭酸 ナトリウム、塩化ナトリウム、シリカゲルおよびアルミ ナなどから選ばれる1種または2種以上を用いることが できる。また、前記した有機溶媒としては、前記した沸 点の条件を満足すればその種類は特に制限を受けるもの ではないが、好ましくは、トルエン、キシレン、エチル ベンゼン、ソルベントナフサ、テトラリン、デカリン、 アルキルナフタレンなどの芳香族炭化水素、モノクロロ ベンゼン、0-ジクロロベンゼンなどのハロゲン化芳香。 族炭化水素から選ばれる1種または2種以上を、合計量 で50 vo1%以上含有する有機溶媒を用いることが好まし 61

【0018】②親水性有機溶媒および非水溶性有機溶媒 の両者を用いるダイオキシン類およびPCB の抽出(粗抽 出):試料を親水性有機溶媒を用いて抽出操作した後、 非水溶性有機溶媒を用いて抽出操作を行う。前記親水性 有機溶媒としては、主成分としてアセトン、メタノー ル、イソプロピルアルコールおよびテトラヒドロフラン から選ばれる1種または2種以上を含有する有機溶媒が 好ましく、前記非水溶性有機溶媒としては、主成分とし てトルエン、キシレンおよびヘキサンから選ばれる1種 または2種以上を含有する有機溶媒が好ましい。

[0019]上記したのもしくはのの抽出方法によれ は、試料を予め十分乾燥させなくとも有機溶媒中にダイ 燥に必要な時間を短縮でき、本発明の主目的の一つとす る分析の迅速化に寄与することができる。

(2) 精製工程: 精製工程においては、ダイオキシン類お よびPCB の抽出(粗抽出)で得られた粗抽出液につい て、下記方法によって硫酸処理、シリカゲルカラムクロ マトグラフィー、アルミナカラムクロマトグラフィーを 行い、PCDD、PCDFおよびco-PCBを同一画分として溶出・ 回収するととが好ましい。

【0020】なお、図2に示すように、上記した硫酸処 理、シリカゲルカラムクロマトグラフィー、アルミナカ 10 画分を得る。 ラムクロマトグラフィーは、該順序で行うことが好まし い。さらに本発明においては、後記するように、精製工 程において、中性アルミナを用いたアルミナカラムクロ マトグラフィーを行い、PCDD、PCDFおよびco-PCBを同一 画分として溶媒中に溶出・回収することが好ましい。

[0021] [粗抽出液の硫酸処理:]本硫酸処理にお いては、抽出(粗抽出)で得られた粗抽出液を濃縮器で 濃縮し、得られた試料濃縮液(ダイオキシン類・co-PCB 濃縮液) から有機溶媒を蒸発除去した後、好ましくはn - ヘキサン溶液とし、硫酸処理を行う。硫酸処理におい 20 ては、上記で得られたn-ヘキサン溶液を分液漏斗に移 し、濃硫酸を適量加え、振盪し、静置後硫酸層を除去す る。

[0022]上記した操作を硫酸層の着色が薄くなるま で繰り返し、n-ヘキサン層をヘキサン洗浄水でほぼ中 性になるように洗浄し、無水硫酸ナトリウムで脱水後、 濃縮器で濃縮し、窒素気流により大部分のn - ヘキサン を蒸発させ、得られた最終溶液に新たにn-ヘキサンを 加え、シリカゲルカラムクロマトグラフィーの試料とす

【0023】〔シリカゲルカラムクロマトグラフィ -:)上記で得られた試料をシリゲルを充填したカラム クロマトに注入し、好ましくはn-ヘキサンで溶出し、 溶出液を濃縮器で濃縮する。

(アルミナカラムクロマトグラフィー:) 本発明におい ては、PCDD、PCDFおよびco-PCBを同一画分として集める ために、アルミナカラムクロマトグラフィーで用いるア ルミナとしては、前記した従来法で用いられている塩基 性アルミナではなく、中性アルミナを使用することが好 ましい。

【0024】また、アルミナは、相対湿度30%に保った デシケータ中に室温で保管したものを使用することが好 ましい。従来の塩基性アルミナの場合、活性化処理とし て100 ℃以上の温度での熱処理を行うが、中性アルミナ に対しては、上記した熱処理は施さないことが好まし

[0025] これは、熱処理を施した中性アルミナを用 いると、PCDD、PCDFおよびco-PCBを同一画分に回収する ととが困難となるためである。アルミナカラムクロマト

ラフィー処理後のn-ヘキサン溶液濃縮液を、好ましくは 中性アルミナを充填したガラス製のカラム管のカラム上 端から注入する。

【0026】充填するアルミナの量は特に制限はなく、 通常10~15g 程度が適切であるが、予想される共存化合 物の量に応じて増減できる。アルミナカラムクロマトグ ラフィーによる精製時は、始めに、好ましくはヘキサン で溶離 (第1画分) し、次に、好ましくはn-ヘキサン /ジクロロメタン(50 vo1%/50 vo1%)で溶離し第2

【0027】第1画分(:Fr1.)を得るための溶離操作 は、PCDO、PCDF、co-PCBより極性の小さい共存化合物を 先に溶出させて除くためのものであり、低極性炭化水素 化合物などが溶出し、PCDD、PCDF、co-PCBは溶出しな い。第2画分(: Fr2.)を得るための溶離操作は、PCD D、PCDF、co-PCBを溶出させ、強極性の侠雑物はカラム に吸着、保持するためのものである。

【0028】第1画分および第2画分を得るための溶媒 の量については特に制限はないが、各段階で溶出させる べき化合物と溶出させない化合物とを分画するために は、例えばアルミナを15g 用いた場合、第1画分および 第2画分の溶媒の量はそれぞれ50~100ml および150 ~ 200ml が適当である。第1画分の溶離に用いる溶媒の組 成は、n-ヘキサンに1 vo1%程度までのジクロロメタ ンを添加したものを用いてもよいが、ジクロロメタン含 有率が高くなるとアルミナの活性度によってはPCB の一 部の異性体が第1画分に流出する不都合が生じる。

【0029】第2画分の溶離に用いる溶媒の組成は、前 記した50 vo1%ジクロロメタン/n-ヘキサンが好まし いが、40~60 vo1%ジクロロメタン/n-ヘキサンを用 いてもよい。次に、得られた第2画分を、好ましくは、 濃縮器などで濃縮し、得られた濃縮液を窒素気流など不 活性ガスの気流によってさらに濃縮した濃縮液をCC-MS 測定用試料とする。

【0030】なお、本発明におけるGC-MS 測定用試料 (CC-MS の試料溶液)としては、精製工程で得た溶出液 の濃縮液を用いるととが好ましいが、必ずしも濃縮液に 限定されることはなく、対象試料によっては、溶出液そ のもの、もしくは溶出液および濃縮液の混合溶液を用い てもよい。試料前処理工程における上記以外の各操作は 公知の方法でよい。

【0031】本発明によれば、試料の精製工程におい て、硫酸処理、シリカゲルクロマトグラフィー、さら に、好ましくは中性アルミナを用いたアルミナクロマト グラフィーを行うことによって、PCDD、PCDFおよびco-P CBの各異性体を同一画分として回収することができ、試 料精製を迅速かつ簡易な方法で効率的に行うことができ

[0032][2]ガスクロマトグラフー質量分析方法: グラフィーにおいては、前記したシリカゲルクロマトグ 50 本発明においては、ダイオキシン類およびco-PCBの各異 性体をできるだけ感度よく定量するために、ガスクロマトグラフー質量分析(:CC-MS)による測定は、高分解能質量分析計による選択イオンモニター法(SIM 法、select ed ion monitoring 法)で行う。

[0033]なお、選択イオンモニター法とは、CC-MS において化合物のスペクトル中の特徴的ないくつかのイオンを選んで、そのm/zに相当する電場強度および加速電圧(磁場型)をすばやく変化させ、CCから各成分が溶出している時間中連続的に、そのいくつかのイオンの信号だけを検出記録する方法である。モニターイオンは 10 通常分子イオンである。

[0035] また、上記したと同じような組合せは他にも存在し、さらに、フラグメントイオンによる妨害もある。このような相互妨害を避けるためには、

- (1) 質量分析において相互妨害が最小となるような質量 ピークの選択
- (2) CCカラムの選択 が重要となる。

[0036]以下、本発明における(1)質量ピークの選択、(2) CCカラムの選択について述べる。

(1) 質量ビークの選択:質量分析において、特に問題となる相互妨害は、 n塩素化PCDDと (n+1) 塩素化PCB の間の妨害である。

[0037]特に、本発明の場合、前処理段階でPCDD、PCDF、PCBを分離しないので、このような妨害の可能性が大きい。上記した妨害は、感度に問題が生じない範囲で、PCDDの測定にはできるだけ小さい質量数のイオンをモニターし、PCBの測定にはできるだけ大きな質量数のイオンをモニターすることでかなりの程度避けることができる。

[0038]図1に、本発明の選択イオンモニター法に 40 よるクロマトグラムの例として、PCDD、PCDFおよびco-P CBを同一画分として溶出・回収した溶出液についてのHx CB(6塩素化PCB)のクロマトグラムを示す。図1よ り、モニターイオンを選択することによって、PeCDD (5塩素化PCDD)による妨害を排除できることが分か

[0039] 本発明においては、上記した理由から、4 ~5 塩素化PCDDなついては M および/または(M+ 2)'、6 塩素化PCDDおよび6塩素化PCDFについては M、(M+2)' および (M+4)' から選ばれる1種または 2種以上、 $7 \sim 8$  塩素化PCDOなついては (M+2) および / または (M+4) 、 $4 \sim 5$  塩素化PCB については (M+2) がよび / または (M+4) 、 $6 \sim 7$  塩素化PCB については (M+2) 、(M+4) がよび (M+6) から選ばれる 1 種または 2 種以上をモニターイオンとして用いる。

【0040】本発明においては、前記した相互妨害を排除するため、7塩素化PCB については、少なくとも(M+6)をモニターイオンとして用いることが、より好ましい。なお、上記した M は、分子イオンの内、最も小さい質量数の陽イオン、(M+2)、、(M+4)、および(M+6)・はそれぞれ Mより2、4および6質量単位だけ大きい質量数の陽イオンを示し、各々の具体的な質量数は、本発明に係わるダイオキシン類、PCB を構成する同位体を含めた各元素の原子量から求めることができる。

[0041]また、本発明においては、4~5塩素化PCDFについては M および/または (M+2)\*、6塩素化PCDをよび6塩素化PCDFについては M 、 (M+2)\* および (M+4)\* から選ばれる1種または2種以上、7~8塩素化PCDFについては (M+2)\* および/または (M+4)\* をモニターイオンとして用いる。これは、主に、測定感度が有利な条件で測定するためである。

【0042】さらに、本発明においては、選択イオンモニター法によるCC-MS 測定において、塩素数が同じPCD D、PCDF、co-PCB各同族体の分子イオンの内、質量数の異なる2種類の分子イオンをモニターすることがより好ましい。すなわち、CCクロマトグラム上での各異性体の同定が確実な場合は、前記質量数のモニターイオンの内いずれか1つのみのモニターでも測定は可能であるが、目的の化合物以外のものとの判別を確実にするため、質量数の異なる前記したモニターイオンの内各2種類のモニターイオンの使用が望ましい。

[0043] との場合、モニターする質量数は、 $4\sim5$  塩素化PCDDなよび $4\sim5$  塩素化PCDFについてはM および (M+2)、6 塩素化PCDDなよび6 塩素化PCDFについては M および (M+2)、 $7\sim8$  塩素化PCDDなよび $7\sim8$  塩素化PCDFについては (M+2) および (M+4)、 $4\sim5$  塩素化PCB については (M+2) および (M+4)、7 塩素化PCB については (M+2) および (M+4)、(M+4) および (M+6) である。

【0044】本発明によれば、上記したモニターイオンの選択によって、質量分析におけるPCDD、PCDFおよびco -PCBの各同族体同士の相互妨害を回避できる。

(2) CCカラムの選択: CCカラムは、相互妨害が生じる同族体同士、すなわちPCDD/PCDF とco-PCBのCC保持時間がある程度離れるようなカラムが望ましい。

【0045】本発明者は、上記した要件を満たし、かつ PCDD/PCDF/co-PCBものものの塩素数の異なる同族体のなかでの異性体間、特に定量対象異性体の十分なCC分離を実現するため鋭意検討した結果、液相が微極性のキャピラリーカラムを用いる方が、従来4~6塩素化PCDDやよびPCDFの測定に用いられているシアノプロビル系カラム

のような強極性カラムを用いた場合に対して分離性が優 れていることを見出した。

[0046]また、PCDD/PCDF/co-PCBの定量分析におい て、定量対象異性体を全て定量するためには、PCDD、PC DFおよびco-PCBの分離のいずれにおいても微極性系のキ ャピラリーカラムを用いることが好ましいことを見出し た。すなわち、本発明においては、CCカラムとして、液 相が微極性のキャピラリーカラムを用いることが好まし

[0047]上記した液相が微極性のキャピラリーカラ 10 ムとしては、CCカラムの液相としてフェニル基の含有量 が5~50 mo1%であるフェニル-メチルポリシロキサン を用いたカラムを用いることが好ましい。液相が微極性 のキャピラリーカラムを用いた場合、極性の大きなカラ ムを用いた場合に比べて塩素数の異なる同族体ビーク同 士の重なりが少なくなる結果、グルーピング測定が容易 となる利点もある。

[0048]上記した5~50 mol%フェニルーメチルポ リシロキサンとしては、5 mo1%ジフェニル95 mo1%ジ においては、4塩素化~6塩素化PCDD/PCDF の測定には 強極性系カラムを用い、7塩素化~8塩素化PCDD/PCDF およびco-PCBの測定には微極性系カラムを用いていた が、本発明においては、PCDD/PCDF/co-PCBの定量対象異 性体の全てを液相が微極性のキャピラリーカラムである 同一のカラムを用いて測定することが好ましい。

[0049] さらに、前記したように、液相が微極性の キャピラリーカラムを用いた場合、4 塩素化~8 塩素化 PCDD/PCDF を一度に測定できるようになり、1試料あた りの必要測定回数を減らすことが可能となった。従来の ダイオキシン類およびco-PCBの測定に用いられているCC カラムと本発明におけるCCカラムおよび必要測定回数を 下記に対比して示す。

【0050】従来法:

4塩素化~6塩素化PCDD/PCDF: 強極性系カラム(シア ノプロピル系カラム)

7 塩素化~8 塩素化PCDD/PCDF : 微極性系カラム

co-PCB:微極性系カラム

計3回の測定(カラム交換が必要)

本発明の方法;

4 塩素化~8 塩素化PCDD/PCDF :微極性系カラム

co-PCB: 微極性系カラム

計2回の測定(カラム交換不要)

すなわち、本発明によれば、PCDD、PCDFおよびco-PCBの 全てを、同じ微極性系カラムによって分離することによ って、必要測定回数を減らすことができ、またカラム交 換の必要がなくなり、PCDD、PCDFおよびco-PCBを、迅速 かつ簡易な方法で効率的に定量分析することが可能とな り、またCC-MS 装置の効率的な運転ができるようになっ tc.

【0051】以上、本発明のPCDD、PCDFおよびco-PCBの ガスクロマトグラフー質量分析方法について述べたが、 内部標準法など前記した好適測定条件以外の測定条件に ついては公知の方法に準じることができる。

[0052]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づきさらに具体的 に説明する。

(実施例1) 本実施例においては、電気炉集塵機ダスト 中のPCDD、PCDFおよびco-PCBの定量を行った。

【0053】すなわち、先ず、試料ダスト19g に、内部 標準としてPCDD、PCDFおよびco-PCB定量対象異性体の13 C-同位体を所定量添加した後、塩酸処理を行い不溶分を ろ別し、少量の水およびメタノールで洗浄した。洗浄後 の試料を風乾した後、溶媒をアセトン、トルエンの順に 変えてソックスレー抽出を行った。

【0054】次に、塩酸処理の際の塩酸溶液および水、 メタノール洗液をジクロロメタンで抽出し、ソックスレ ー抽出液と合液した。次に、上記で得られた粗抽出液を 濃縮し、前記した図2および前記した試料前処理方法並 メチルポリシロキサンを例示することができる。従来法 20 びにガスクロマトグラフ-質量分析方法に従って分析を 行った。試料前処理におけるアルミナカラムクロマトグ ラフィーにおいては、アルミナとして中性アルミナを用

> 【0055】なお、CC-MS 測定の試料溶液としては、ア ルミナカラムからの第2画分(Fr2.) である溶出液を濃 縮して得た濃縮液を用いた。また、GC-MS 測定における CCカラムとしては、0.32mmφ×60m(膜厚0.25μm:5 mol%ジフェニル95 mol%ジメチルポリシロキサン)の キャピラリーカラムを用い、PCDD、PCDFおよびco-PCBの 各異性体を、CCカラムを交換することなく同一カラムで 分離し、分析した。

【0056】また、質量分析は選択イオンモニター法を 用い、モニターイオンとしては、4~5塩素化PCDDおよ び4~5 塩素化POFについては M および(M+2)\*、6 ~8 塩素化PCDDおよび6~8 塩素化PCDFについては(M+ 2) および(M+4) 、4~6塩素化PCB については(M+ 2)\* および(M+4)\* 、7塩素化PCB については(M+4)\* および(M+6) を用いた。

【0057】表1に、得られた分析結果を、前記した図 40 3に示す従来法による分析結果と比較して示す。なお、 従来法におけるモニターイオンは、下記の通りである。

4塩素化PCDD : M および(M+2)\* : M\* および(M+2)\* 4 塩素化PCDF

5~8塩素化PCDD: (M+2) および(M+4) t 5~8 塩素化PCDF: (M+2)\* および(M+4)\* : M および(M+2)' 4 塩素化PCB

5~7塩素化PCB: (M+2)\* および(M+4)\*

(実施例2)前記した実施例1において、質量分析(選 択イオンモニター法) におけるモニターイオンとして、

50 4~5塩素化PCDDおよび4~5塩素化PCDFについては M

・および(M+2)・、6~8塩素化PCDDおよび6~8塩素 化PCDFについては(M+2)' および(M+4)'、4~5塩素 化PCB については(M+2)' および(M+4)'、6~7塩素 化PCB については(M+4) および(M+6) を用いた以外 は実施例1と同様の方法で電気炉集塵機ダスト中のPCD D. PCDFおよびco-PCBの定量を行った。

【0058】表1に、得られた分析結果を示す。

(実施例3)前記した実施例1において、質量分析(選 択イオンモニター法) におけるモニターイオンとして、 4~6塩素化PCDDなよび4~6塩素化PCDFについては M 10 \* および(M+2)\*、7~8塩素化PCDDおよび7~8塩素 化PCDFについては(M+2) および(M+4) 、4~6塩素 化PCB については(M+2)\* および(M+4)\*、7塩素化PC B については(M+4) および(M+6) を用いた以外は実 施例1と同様の方法で電気炉集塵機ダスト中のPCDD、PC DFおよびco-PCBの定量を行った。

[0059]表1に、得られた分析結果を示す。

(実施例4)前記した実施例1において、質量分析(選 択イオンモニター法) におけるモニターイオンとして、 4~5 塩素化PCDDなよび4~5 塩素化PCDFについては M 20 【0065】 、6~8塩素化PCDDおよび6~8塩素化PCDFについて は(M+2)\*、4~6塩素化PCB については(M+4)\*、7 塩素化PCB については(M+6)\* を用いた以外は実施例 1 と同様の方法で電気炉集塵機ダスト中のPCDD、PCDFおよ びco-PCBの定量を行った。

【0060】表1に、得られた分析結果を示す。

(実施例5)前記した実施例1において、質量分析(選 択イオンモニター法) におけるモニターイオンとして、 4~6塩素化PCDDおよび4~6塩素化PCDFについては M 、7~8塩素化PCDDおよび7~8塩素化PCDFについて 30 は(M+2)\*、4~5塩素化PCB については(M+4)\*、6 ~7 塩素化PCB については(M+6)′を用いた以外は実施 例1と同様の方法で電気炉集塵機ダスト中のPCDD、PCDF およびco-PCBの定量を行った。

[0061]表1に、得られた分析結果を示す。表1に 示されるように、本発明の方法で得られた分析結果と従 来法による分析結果はよく一致した。なお、実施例1~ 5においては、試料前処理の過程で得られたアルミナカ ラム第1画分(Fr1.)の分析も行い、第1画分にはPCD D、PCDFおよびco-PCB各異性体が含まれていないこと、 すなわち、本発明に係わる試料前処理方法によれば、目 的化合物が全て第2画分(Fr2.) に含まれていることを 確認した。

【0062】前記した分析の場合、従来法においては、 分析に11日(前処理9日+測定2日)が必要であった が、本発明によれば、8日(前処理7日+測定1日)で よく、PCDD、PCDFおよびco-PCBを従来法より迅速に定量 分析することが可能となった。また、工数もPCDD、PCDF のみの分析の場合と変わらないことが分かった。さら に、CC-MS 測定において、従来法では3回の測定を要し 50 る。

途中でCCカラムの交換が必要であったが、本発明の方法 では2回の測定でよく、また、CCカラムの交換が不要と なった。

12

【0063】すなわち、本発明の方法によれば、試料中 の微量のPCDD、PCDFおよびco-PCBを、迅速かつ簡易な方 法で効率的に定量分析することが可能となった。

[0064]

【表1】

	毒性等量(ng-TEQ/g)							
	PCDD+PCDF	co-PCB	合計					
従来法	5. 7	0.34	6. 0					
実施例 1	6. 0	0.30	6.3					
实施例2	6. l	0. 35	6. 5					
実施例3	5. 8	0. 28	6. 1					
奥施例4	5. 6	0.33	5. 9					
実施例5	6. 2	0.30	6.5					

【発明の効果】本発明によれば、下記(1) ~(3) の優れ た効果が得られ、試料中のPCDD、PCDFおよびco-PCBを、 従来法より迅速かつ簡易な方法で効率的に定量分析する ことが可能となった。

(1) 質量分析における各異性体同士の相互妨害の回避: モニターイオンの選択によって、質量分析におけるPCD D、PCDFおよびco-PCBの各異性体同士の相互妨害を回避 できる。

【0066】(2) 試料精製の効率化: 試料の精製工程に おいて、中性アルミナを用いたアルミナクロマトグラフ ィーを行うことによって、PCDD、PCDFおよびco-PCBの各 異性体を同一画分として回収することができ、試料精製 を迅速かつ簡易な方法で効率的に行うととができる。

(3) 必要測定回数、カラム交換頻度の減少:PCDD、PCDF およびco-PCBの全てを、微極性系カラムでかつ同一のキ ャピラリーカラムによって分離することによって、必要 測定回数を減らすととができ、またカラム交換の必要が なくなり、PCDD、PCDFおよびco-PCBの全てを、従来法よ り迅速かつ簡易な方法で効率的に定量分析することが可 能となり、またCC-MS 装置の効率的な運転ができるよう になった。

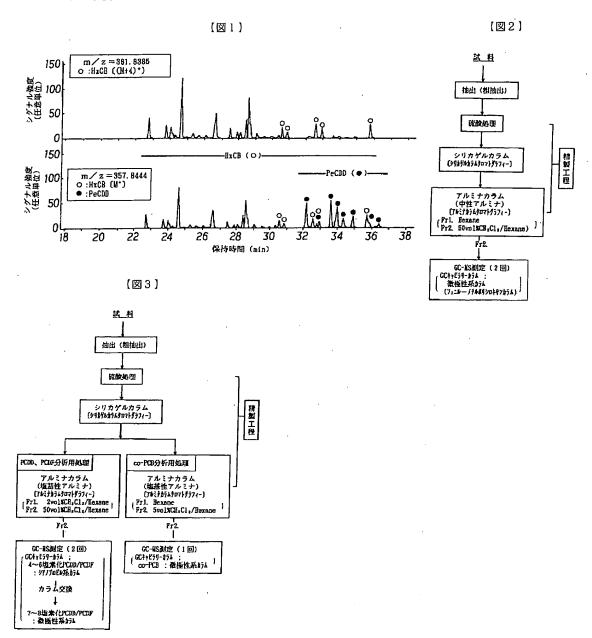
【0067】本発明は、例えば大気、排ガスなどの気 体、河川水、湖沼水などの環境水、排水、埋立処分場の 浸出水などの液体、あるいは焼却灰、土壌、底質、排水 スラッジなどの固体など環境試料中のPCDD、PCDFおよび co-PCBの分析に有効に用いることができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のガスクロマトグラフー質量分析方法に よって得られたクロマトグラムの一例を示すグラフであ

13

【図2】本発明に係わる試料前処理工程の一例を示すフ \* 【図3】従来法の試料前処理工程を示すフローシートでローシートである。 \* ある。



フロントページの続き